

# レーザー位相差法(LPC)による プラズマ密度揺動スペクトル計測の実際

門 信 一 郎 (東京大学高温プラズマ研究センター)

Application of Laser Phase Contrast (LPC) Method for Density Fluctuation Spectra in Plasmas

KADO Shinichiro

High Temperature Plasma Center, University of Tokyo, Tokyo 113-8656, Japan (Received 8 May 2000 / Accepted 29 June 2000)

### Abstract

A laser phase contrast (LPC) method is a useful diagnostic technique especially for the wavenumber spectra of the turbulent density fluctuations, because it applies imaging optics. Recently this line-of sight measurement has been improved to yield spatially resolved information by making use of the direction of fluctuation wavevectors with respect to the sheared magnetic field lines in toroidal devices. This paper describes the overview of the principle of this method, the verification of the orientation-resolving system, and results applied to the plasma discharges in Heliotron E helical device. This method have made it possible to analyze poloidally counter-propagating pair of waves, electron and ion branches, separately, which are expected to be important in identifying the fluctuations.

#### Keywords:

laser phase contrast method, CO<sub>2</sub> laser, fluctuation, electron branch, ion branch, radial electric field, density gradient, FFT, MEM

## 1.はじめに

密度揺動とプラズマの閉じ込め性能との因果関係は, 閉じ込め研究初期の段階より指摘され,研究されてきて おり[13], Fig. 1の矢印(1)~(10)に示されるように相互に 密接に影響を及ぼしている[45].プラズマの種々のパラ メータがある空間分布をとると,パラメータ勾配を自由 エネルギーとして励起(1)した線形モードは,非線形モー ド間結合等<sup>(2)</sup>を経て生じた乱流となって輸送に影響<sup>(3)</sup> し,生成<sup>(4)</sup>された粒子束,エネルギー束が再びパラメー タの空間分布を修正する<sup>(5)</sup>.さらに,運動量(粒子束) バランスから生成<sup>(6)</sup>される径電場は粒子軌道を修正して 新古典輸送に影響する(7)のみならず,乱流の性質をも修 正し(8),異常輸送機構にも影響を及ぼす.諸パラメータ の空間分布は,ガスパフやペレット入射,リミタ挿入や バイアス印加,加熱等により影響を与えることが可能で ある(9).特に径電場は加熱による軌道損失の変化によっ ても変更される(10)と考えられる.そこで,

- (i)何を自由エネルギーとして揺動が励起されるか(線形 不安定性の同定)
- (ii)存在している揺動はどのような性質を持つか(揺動の 特性)

(iii)揺動の乱流的性質を変えるパラメータが存在するか

author's e-mail: kado@q.t.u-tokyo.ac.jp



Fig. 1 Relation between fluctuation and transport.

(揺動の制御)

に着目した揺動計測をもとに,閉じ込めとの関連を議論 することが望まれる.

(iii)に関連して近年,大きな注目を集めているのは,Bigrariらの提唱した,「径電場シアによる揺動の空間相関 長(平均波数の逆数に対応)の減少が輸送改善に寄与す る[6,7]」という理論モデルを支持する現象の観測である (H-mode, ITB等).反射計,重イオンビームプローブ法 等の進歩によって,揺動レベル,周波数スペクトルが高 空間分解(~mm)で測定できるようになり,揺動計測は 著しく進歩した.しかし,(ii)の研究に欠くべからざる性 質に"波数"がある.波数スペクトルは,揺動の同定だ けでなく,どの波数領域から揺動抑制が効いてくるか, という興味深い問いへの手がかりになると考えられる が,空間分解能と波数計測は二律背反ともいえ,これら の計測法で多点計測を行うにはコスト,ポートアクセス の面で不利といえる.したがって,波数計測に優れたシ ステムを併用することが望ましい.

本論文では,著者らが開発してきた波数計測に優れる CW-CO<sub>2</sub>レーザーを用いたレーザー位相差法,および同 手法による高シアトーラス装置の空間分布計測の原理を 簡単に述べ,性能評価・予備実験について述べる.次に 実際のプラズマ(京都大学へリオトロンE)に適用して得 られた結果,スペクトル解析の実例をあげる.また,付 録では少ないデータ点からのスペクトル推定を可能にす る最大エントロピー法の適用の実際について述べる.

## 2.レーザー位相差法

### 2.1 レーザー位相差法の歴史

レーザー位相差法(Laser Phase Contrast method: LPC 法)は,結像光学系を利用するため,原理的に波数計測 に適しており,しかも対面した一対の計測ポートしか必 要としないシングルパス光学系であるため,大角度散乱 における散乱体積が観測位置となるマイクロ波プラッグ 散乱計測や,外部参照光学系を必要とするヘテロダイン 法等に比べ,ポートの要求が大幅に軽減される.

LPC 法は1980年代中旬に Weisen によって初めて TCA トカマクに適用され 8 9 ],その後1991年 Matsuo らによ って確立された 10]. Tanaka らは LPC 法をヘリオトロ ンE装置に適用し 揺動のパワースペクトルS(k, f)を求 めた[11]. ここで k は揺動の波数, f は周波数である. その他, LPC 法は DIII-D に適用され[12], L-H 遷移時に 周波数スペクトル低減が観測された[13].また, TEXT -Uにも適用が試みられ[14],1999年に複数成分の揺動の 存在が報告された 151.1995年頃より中国の KT-5Cト カマクにも設置され,計測が始まっている[16].これら 従来の方法は線積分計測である,という欠点があった が,著者らの研究により,環状型閉じ込め装置のシア磁 場を利用することで,ビーム軸方向の空間分布計測を可 能とした[17]. これによって,高シアの磁場閉じ込め装 置,とりわけヘリカル型装置においては,ポロイダル断 面の上下部を分離することで,ポロイダル波数の符号を 分離した形でパワースペクトルが得られるようになり, 計測法として一歩前進したといえる[18,19].

著者らによる空間分布計測法開発は九州大学村岡克紀 研究室の1993年から数年にわたる修士論文のテーマとし て行われた[20-22].以降,京都大学へリオトロンEグ ループとの共同研究の下,1996年まで様々な放電条件に おいて計測をおこない,その成果は著者の博士学位論文 にもまとめてある[23].同時に,少ない空間チャンネル でも良好なスペクトルを与える最大エントロピー法適用 も進められ波数方向の分解能向上が必要な場合は,時間 方向にFFT,空間方向にMEMを用いることが適当であ る,という結果を得た[24].

以上の計測にはすべて最適の波長をもつ CO<sub>2</sub>レーザー (10.6 µm)が用いられたが,現在,福岡工業大学のグルー プと,文部省核融合科学研究所の CHS 装置との共同研究 において,YAG レーザー(1.06 µm)等の,より短波長の レーザーを用いたシステムの開発が行われている.YAG レーザーを用いる場合,次節に述べる位相変調が小さく なるため,測定可能レベル下限の制約が厳しくなるが, ポートまでの伝送にファイバー光学系を用いることがで きる等の利点があり,さらに可視光での計測が可能にな ると,光学系のアライメントも容易になる[25].

なお,本手法のことをグループによっては,Phase Contrast Imaging (PCI), Laser Phase Contrast Imaging (LPCI),単に laser imaging 法等と用いる場合がある. 著者らは「レーザーの位相揺動をコントラスト揺動とし て検出する」,という意味で,以前より,LPC という略語 を,さらに使用するレーザー明示する場合は,CO<sub>2</sub>-LPC 法,YAG-LPC 法等のように用いることにしている.

### 22 レーザー位相差法の原理

レーザー位相差法は、トムソン協同散乱を用いて非熱 的密度揺動を測定する手法の一つである.非熱的な密度 揺動が存在すると,プラズマ屈折率が擾乱を起こす.入 射波,散乱波,擾乱の波数ベクトルをそれぞれ $k_{\rm i}$ , $k_{
m s}$ , Kとすると,運動量保存 $k_s - k_i = \pm K$ の形で表すことが できる.コンプトン散乱を無視すると, $|k_{s}|=|k_{i}|=k$ よ リ, 散乱角を  $\theta$  として, ブラッグ条件  $2k \sin(\theta/2) = m\mathbf{K}$ (m=0,±1,±2.....)が導かれ,協同散乱は,音波による 光の回折現象[26]と同様に,ブラッグ(Brag)回折とラ マン・ナス(Raman-Nath)回折というまったく異なる描 像に分類される.両者の分類はクライン・クック(Klein -Cook)のパラメータ $Q = K^2 L/k$ で表される.ここで L は光軸に沿った揺動の存在領域(相互作用長)である.  $Q \gg 1$ の場合,屈折率の周期変化はあたかも結晶格子の ように振る舞い、+または-1次の大角度の回折光のみ 観測される .符号は |ks|=|k| を満たす方向で決まる .この 回折光のスペクトルを検波するのがブラッグ散乱法であ り,1散乱角に対応する1波数成分が測定される.対し て、Q <1 の場合 屈折率の周期変化は入射光の位相のみ を変化させる位相格子として振る舞い,極遠方(フラウ ンホーファー領域)で±高次の回折光を生じる.これは 輻射の角分布の広がりが,極めて微小の正負のブラッグ 角を同時に満たすためであり,電磁波の入射方向に垂直 に伝搬する揺動成分を反映する[10,27].これがラマン・ ナス回折であり, 波の"像"が投影される. このラマン ・ナス領域における位相変調をなんらかの方法で検出す ることにより,密度揺動を計測することが可能となる.

測定対象とする揺動は,密度 10<sup>19</sup> m<sup>-3</sup>,磁場1T で波 長がラーモア半径程度とすると,ラマン・ナス領域を利 用するには,*K* < 1.5 [mm<sup>-1</sup>],*L* < 100 [mm]でλ<28 [μm]が必要である.以下に示すように,この波長範囲で最 大の位相変調を得るには,波長が大きいほど好ましい. したがって本研究では,光源として波長 10.6 μm の CO<sub>2</sub> レーザーを選択した.

 波長 λ<sub>0</sub> の電磁波が密度 n<sub>e0</sub> のプラズマを透過する場合
 (反射・屈折しない),屈折率は1に近く,

$$\mu \simeq 1 - \frac{\lambda_0^2 r_{\rm e}}{2\pi} n_{\rm e0} \tag{1}$$

で表せる.ただし,

$$r_{\rm e} = \left(\frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\right) \frac{e^2}{m\,c^2} \tag{2}$$

を用いた.均一なゆらぎが長さLにわたり存在すると き,屈折率変動 Δμに呼応する位相変調 Δφ は

$$\Delta \phi = \Delta \mu k_0 L = \Delta \mu \frac{2\pi}{\lambda_0} L \tag{3}$$

となるので,位相変調 Д を検出できれば,

$$\Delta n_{\rm e} = -\frac{1}{\lambda_0 r_{\rm e} L} \Delta \phi \tag{4}$$

の関係式より、密度のゆらぎの大きさがわかる ただし, 現実にはゆらぎの相互作用長Lの定量的評価は困難であ るため,本研究ではゆらぎを線積分値 ΔneL というパラ メータで取り扱う.

Fig. 2 の結像光学系において, +z 方向にプラズマに入 射したレーザービームが,レンズ  $L_1$  の前焦点 z = 0 から  $z_0$  だけ離れた位置に存在するゆらぎにより位相変調を受 ける場合を考える.このとき,レンズ  $L_1$  の後焦点位置を  $z = z_{pp}$  (=  $2f_1$ )とし,位相差法の場合はこの位置に位相 プレートを設置する.さらに,この点が前焦点になるよ



Fig. 2 Basic arrangement of the optical system for detecting phase modulation of the incident beam. Phase Scintillation (PS) method utilize defocus of the phase image at  $x_d$ - $y_d$  plane, which produces the amplitude image. In Laser Phase Contrast (LPC) method, the  $\lambda/4$  phase plate convert the phase image into the amplitude(contrast) image.

う $z = 2f_1 + f_2$ 点にレンズ $L_2$ を置き, $L_2$ の後焦点 $z = z_{d0}$ (=  $2f_1 + 2f_2$ )から $z_d$ だけ離れた位置に検出器を置く.

レーザービームはガウスビームと仮定し, 波数 k とする. ビームウェストはz = 0点に来るよう設定してある. ゆらぎは x 方向に波数 K, 角周波数  $\Omega$  で伝搬する振幅  $\phi$ の単色波とする.

z=0におけるガウスビームの複素振幅

$$U_0(x_0, y_0) = \exp\left(-\frac{x_0^2 + y_0^2}{W_0^2}\right)$$
 (5)

に対して検出器面における複素振幅は位相変調 φ の 1 次 の項までとると,

$$U_{d} = -\frac{M^{-1} \exp\left[i(\text{real})\right]}{1 + i\zeta_{d}} \cdot \exp\left[-\left(\frac{y_{d}}{W_{d}}\right)^{2}\right]$$

$$\times \left\{\exp\left[-\alpha^{2}\right] + j\frac{\phi}{2}\left\{\exp\left[-(\alpha - \beta)^{2}\right]\exp\left[i(\gamma - \delta - \Omega t)\right]\right\}$$

$$-\exp\left[-(\alpha + \beta)^{2}\right]\exp\left[i(\gamma + \delta + \Omega t)\right]\right\}$$
(6)

ただし,

$$\begin{bmatrix} \alpha = \frac{x_{\mathrm{d}}}{W_{\mathrm{d}}} & \beta = \frac{\zeta_{\mathrm{d}} - \zeta_{\mathrm{0}}}{\sqrt{1 + \zeta_{\mathrm{d}}^2}} \frac{KW_{\mathrm{0}}}{2} \\ \gamma = \frac{1 + \zeta_{\mathrm{0}}\zeta_{\mathrm{d}}}{1 + \zeta_{\mathrm{d}}^2} (\zeta_{\mathrm{0}} - \zeta_{\mathrm{d}}) \left(\frac{KW_{\mathrm{0}}}{2}\right)^2 & \delta = \frac{1 + \zeta_{\mathrm{0}}\zeta_{\mathrm{d}}}{1 + \zeta_{\mathrm{d}}^2} 2 \left(\frac{KW_{\mathrm{0}}}{2}\right) \sqrt{1 + \zeta_{\mathrm{d}}^2} \frac{x_{\mathrm{d}}}{W_{\mathrm{d}}} \end{bmatrix}$$

 $\zeta_0 = z_0/z_{0r}$ ,  $\zeta_d = z_d/z_{dr}$ ( $z_{0r}$ ,  $z_{dr}$ はそれぞれの位置でのレイ リーゾーン長:  $kW_0^2/2$ ,  $kW_d^2/2$ , kはレーザーの波数) と表せる.また, $M = f_2/f_1$ は結像光学系の光学倍率である.

ここで,  $\phi$ の1次の項に付加した位相パラメータ; に 着目しよう.位相変調の検出方法として有名なのが, へ テロダイン検波等, 位相変調を受けた光に参照光を重ね 合わせることである、本計測法の特徴は, 一対の対面ポー トに透過させたレーザー光のみで計測できる結像光学系 を利用できることであるが, これは, 位相変調による回 折光と非回折光を重ね合わせることから「自己ホモダイ ン検波」であるともいえる.この配位で位相変調を振幅 変調に変換するには2通りの方法がある.一つが位相シ ンチレーション(PS)法であり, 結像地点からのずれ, すなわち"ボケ"によって位相変調と振幅変調が入れ代 わる性質を利用した方法である.もう一つが, 位相差法 であり透過光( $\phi$ の0次項)と1次回折光( $\phi$ の1次項) とに $\pi/2$ の位相差を付ける(正確には,もともとあった 位相差を戻して振幅に反映する)ことで結像位置での検 出が可能となる.以下にその様子を定式化する.

PS法では位相差を付けず,LPC法では*π*/2の位相差を 付けるので,位相パラメータ

$$j = \frac{1: \text{PS}}{\text{i}: \text{LPC}}$$
(7)

と書くことができる.実際の光学系では,0次の項と1 次の項とに位相差を付けられるのは,それらの項が回折 成分として分かれている,xpp-ypp面である.

検出器面で検出される強度は,複素共役*U*<sup>\*</sup><sub>d</sub>との積をとり,

$$\begin{aligned} |U_{\rm d}U_{\rm d}^*| &= \frac{M^{-2}}{1+\zeta_{\rm d}^2} \cdot \exp\left[-2\left(\frac{y_{\rm d}}{W_{\rm d}}\right)^2\right] \\ &\times \left\{ \exp\left[-2\alpha^2\right] + 2\phi \exp\left[-2\alpha^2 - \beta^2\right] \right. \\ &\times \left[ \cosh\left(\alpha\beta\right) \left\langle \frac{\sin\gamma}{\cos\gamma} \right\rangle \sin\left(\delta + \Omega t\right) \right. \\ &\left. + \left(\sinh\left(\alpha\beta\right) \left\langle \frac{\cos\gamma}{-\sin\gamma} \right\rangle \cos\left(\delta + \Omega t\right) \right] \right\} \end{aligned}$$

と表される.ただし, 内の上部分は PS 法(*j* = 1), 下部分は LPC 法 (*j* = i)の時の値を示す. 位相変調 φ は,式(8)の第2項を第1項で除して,

$$\phi = \exp(-\beta^2) \sqrt{\frac{1}{2} \left[\cosh(2\alpha\beta) - 1\right] + \left\langle \frac{\sin^2 \gamma}{\cos^2 \gamma} \right\rangle} \\ \times \sin(\delta + \Omega t + \Delta \varphi) \quad (9)$$

ただし,

$$\Delta \varphi = \tan^{-1} \left[ \frac{\sin(\alpha\beta) \left\langle \cos\gamma \right\rangle}{-\sin\gamma} \right] , \ \beta^2 = \frac{\zeta_0 - \zeta_d}{1 + \zeta_0 \zeta_d} \gamma ,$$

 $2lpha eta = rac{\zeta_{\rm d} - \zeta_0}{1 + \zeta_{\rm d}^2} M^{-1} K x_{\rm d}$  と表せる ( lpha eta の計算では,公式,  $W_{\rm d} = W_{
m d0} \sqrt{1 + \zeta_{\rm d}^2}$ ,  $M = f_2 / f_1 = W_{
m d0} / W_0$ を用いた). 式(9)で,  $x_{
m d} = 0$ の位置での信号を求めると,

$$\phi = \frac{1}{2} \exp\left(-\frac{\zeta_0 - \zeta_0}{1 + \zeta_0 \zeta_0} \gamma\right) \left| \left\langle \frac{\sin \gamma}{\cos \gamma} \right\rangle \right| \sin\left(\Omega t + \Delta\varphi\right)$$
(10)

と表せ, PS 法と LPC 法とでは,  $\gamma$  について位相が  $\pi/2$ 

ずれている.例えば, $\alpha\beta = 0$ かつ $\gamma = 0$ のとき PS法による信号強度が最小,LPC法による信号強度が最大となり,これは $\zeta_d = \zeta_0$ とすることで達成される.すなわち,PS法の信号が最小になるよう検出器の位置を調節すれば,LPC法の信号を最大とすることができ,これを現実の光学系設置の感度較正として用いることができる.

以下,式10)の具体例を用いてLPC法とPS法の比較 検討を行う.

まず,  $\phi$  の包絡線(時間に依存しない項)について考察 する.  $\gamma = 0$  (すなわち  $\zeta_d = \zeta_0$ )のとき,

$$\phi = \frac{1}{2} \sqrt{\left\langle \begin{array}{c} 0 \\ 1 \end{array} \right\rangle} \sin\left(\delta + \Omega t + \Delta \varphi\right) \tag{11}$$

となり,  $x_{d}$ , K の値にかかわりなく, LPC 法によっての み信号が検出される.このとき, LPC 法の信号強度が最 大となる.

また, $\gamma = \pi/2$ のとき,

$$\begin{split} \phi &= \frac{1}{2} \exp\left(-\frac{\zeta_0 - \zeta_d}{1 + \zeta_0 \zeta_d} \cdot \frac{\pi}{2}\right) \\ & \times \sqrt{\frac{1}{2} \left[\cosh\left(\frac{\zeta_d - \zeta_0}{1 + \zeta_d^2} M^{-1} K x_d\right) + \left\langle \begin{array}{c} 1 \\ -1 \end{array} \right\rangle \right]} \end{split}$$

 $\times \sin(\delta + \Omega t + \Delta \varphi)$  (12)

となり,例えば $x_d = 0$ では,PS法によってのみ信号が検 出されるが, $x_d \neq 0$ では,Kに依存した $\phi$ の強度を検出 することになる.したがって,振幅の計測という点から みれば $x_d$ の値にかかわらず $\phi$ がKに依存しない位相差 法が適しているといえる.

次に,振動項(時間に依存する項)について考察する.  $\gamma = 0$ のとき,振動項に含まれる $\delta$ は $M^{-1}Kx_{d}$ となり,波 数が $M^{-1}$ 倍(波長がM倍)になったゆらぎの"像"が 強度分布の中に現れる.この性質が,"イメージング法" と言われるゆえんである.それに対し,PS法では, $\delta$ に因子( $1+\zeta_{0}\zeta_{d}$ )/( $1+z_{d}^{2}$ )がかかり,この因子を正確に求め ない限り,"ぼやけた"像を観測することになる.したが って,波数計測という観点からみても,LPC法の方が適 していると判断される.

ただし,LPC法では,*x*<sub>pp</sub>-*y*<sub>pp</sub>面で位相差をつけること ができる回折光間距離に下限があり,これが測定可能な 波数下限を決める.この下限を取り除くには,透過光と 位相が π/2 異なる外部参照光を干渉させるほかにない が,光学系の設定および較正等は極めて困難になり,さ らに放電時の磁場応力による機械的振動の影響が深刻に なる.

### 2.3 空間分布計測法

レーザー光とゆらぎの波数についての運動量保存則に より,ゆらぎの伝搬方向と平行に正負の回折を生じるた め,回折方向から伝搬方向がわかる.現在対象とされる ゆらぎの磁力線方向の波長は磁力線垂直方向にくらべ大 きい(ゆらぎは磁場を横切る)ため[28 29],シア磁場 (空間の各点で磁力線の方向が異なる)をもつトーラス 装置では,回折方向 伝搬方向 磁力線のピッチ角 空 間位置のプロセスを経て空間位置を特定することができ る.この原理に基づく空間分布計測はフランスの超伝導 トカマクToreSupraのCO<sub>2</sub>レーザー散乱法にも適用され ている[30].

回折方向の選択は,位相プレートにスリットを組み合わせ,特定方向以外の回折光を遮断することで実現される.

 $\zeta_0 = \zeta_d = 0$ とし 位相プレート上の透過光と1次回折光 の間の距離をl,スリット幅をdとする.回折方向とス リット方向のなす角度を $\theta$ とする.スリットによって回 折方向を分離できる条件は,1次回折光がスリットの両 側に焦点を結ぶときであるので,

$$l\sin\theta \ge \frac{d}{2} \tag{13}$$

と表せる . 角度分解能 θres は θ の最小値で定義できる . 詳細は論文[17]に述べてあるので結果を示すと ,

$$\theta_{\rm res}(K) = \sin^{-1}\left(\frac{d^*}{KW_0}\right) \tag{14}$$

である .*d*\* は位相プレート位置でのビーム半径で規格化 したスリット幅である.なお,

$$K < \frac{d^*}{W_0} \tag{15}$$

に対しては,スリットで切られないので分解能を持たない.

環状型の磁場閉じ込め装置においては,通常磁力線の ピッチ角を空間位置(小半径)の関数として表すが,角 度分解能(ピッチ角の観測領域)が,観測可能な空間領 域を決定するため,その逆関数 Z(Ψ)を用いる.ビーム軸 方向の空間分解能 Zres は, Fig.3 からわかるように,

$$Z_{\text{res}}(\Psi, K) = |Z(\Psi + \theta_{\text{res}}(K)) - Z(\Psi - \theta_{\text{res}}(K))| \quad (16)$$



Fig. 3 Schematic drawing to estimate spatial resolution by making use of the shared magnetic field in toroidal devices.

と記述できる.ここで,関数 $Z(\Psi)$ は,容器壁およびプラ ズマの存在領域によって制限され,

$$Z(\Psi) = \begin{cases} Z(\Psi) & (|\Psi| < \Psi_{\lim}) \\ \pm Z_{\lim} & (|\Psi| > \Psi_{\lim}) \end{cases}$$
(17)

と表記する.また,測定空間を特定するために測定デー タについては

 $Z_{\text{res}}$  ( $Z_1 < r/a < Z_2$ ; K = 対象波数)

と書く.この空間分布計測法は,以下の条件を満足する 磁場閉じ込め装置に対しては直接的な適用が可能である [22].

- 1)磁力線の最大ピッチ角がスリット幅より決まる角 度分解能よりも十分大きい
- 2)プローブビーム路に沿った空間位置はピッチ角の
   1価関数である
- 3)観測可能な磁気軸に対する角度の最大値は π/2 よりも小さい

これらをみたす代表的な磁場配位は高シアヘリカル装置 である.トカマクのようなピッチ角が小さい配位や,逆 転磁場配位等はこの条件をみたさないが,この場合は, 単スリットを用いる簡易な方法ではなく,おそらくトモ グラフィのような像再生の手法に頼らざるを得ず,シン グルパス光学系という利点は損なうことになる.

# 3. レーザー位相差法による空間分布計測法の 検証実験

### 3.1 システム

Fig.4 にヘリオトロン E における LPC 法光学系の概略 を示す.レンズ,位相プレートはすべて ZnSe で作られ, ミラー,放物面鏡はすべて金コートしてある.

使用したレーザーは, MPW 社製出力 14 W の TEM<sub>00</sub>



Fig. 4 Setup of the LPC system on Heliotron E device.

モード 波長 10.6 μm CW CO<sub>2</sub>レーザーで φ600~800 μm のアパーチュアによって約4~6 W に絞って用いる.

全光学系によるプラズマ中と検出器面とのビーム幅の 比,すなわちイメージングシステムにおける光学倍率 *M* は1/14 6となり,したがって検出器面上におけるビーム の形状は 9.58 × 3.42 mm になる.

信号の検出には 170 μm 間隔に16個の素子が直線上に 並んでいる高圧 N<sub>2</sub> ガスを用いたジュール・トムソン効 果による冷却方式(77 K)の HgCdTe 半導体検出器を用 いている.各素子の大きさは 100 μm 四方,素子間は 70 μm であり,したがって全体の長さは 2.65 mm であ る.結像光学系の光学倍率が1/14 6であるので,これは プラズマ中のビームの内の幅 40 mm の範囲にあたる.適 当な逆バイアス値を設定し,入射パワーが過大でなけれ ば,この検出器はビームのパワーをそれに比例した光電 流に変換する.

式(8)で $\zeta_0 = \zeta_d = 0$ のとき

$$|U_{\rm d}U_{\rm d}^*| = M^{-2} \cdot e^{-2\alpha} [1 + 2\phi \sin(M^{-1}Kx_{\rm d} - \Omega t)]$$
 (18)

と表され,第1項は光電流の直流成分 *I*<sub>dc</sub>,第2項は交流 成分 *I*<sub>ac</sub>として検出できるので,位相変調 ∮は

$$\phi = \frac{I_{\rm ac}}{2I_{\rm dc}} \tag{19}$$

より求まる.

DC, AC成分のプリアンプの電流電圧変換係数はそれ

ぞれ 1,200,6,560 [V/A],AC 成分の次段可変アンプ利得 G(25-200倍,典型的には50倍)を用いているため,揺 動レベルは式(4)を利用して

$$|\Delta n_{\rm e}L| = (3.1 \times 10^{14}) (V_{\rm ac}/GV_{\rm dc}) [\rm cm^{-2}]$$
 (20)

で表される ただし  $r_{\rm e} = 2.82 \times 10^{-13}$  [cm]  $\lambda_0 = 10.6 \times 10^{-4}$  [cm]を用いた .

測定レベル下限値はレーザー・検出器のノイズレベル に左右され,本システムにおける典型値は $V_{ac} = 0.05$  [V] (プラズマのない時間のノイズの root mean square: rms値),G = 50, $V_{dc} = 1.0$  [V]の時に3×10<sup>11</sup> [cm<sup>-2</sup>]であ る.これは例えば,密度10<sup>13</sup> [cm<sup>-3</sup>],L = 10 [cm]のときに 0.3%に相当し,この値よりも大きい揺動については1シ ョットでの測定が可能である.

本システムでは,バンドパスフィルタ[2.5 kHz,500 kHz],サンプリングクロック 1.6 µs で使用したので周波 数ウインドウは,

$$2.5 < f < 313 \text{ [kHz]}$$
 (21)

をである.310~500 kHz の信号がエイリアスとして現れ るが,実際の時空データの処理では符号が逆の周波数に 現れるため容易に見分けがつく.波数上限はプラズマ中 のサンプリング空間間隔で,下限は0次光と1次回折光 が位相差板の溝で分離される条件で決まり,典型的には

$$0.16 < K < 1.3 \text{ [mm}^{-1}\text{]}$$
 (22)

で与えられる.

次にヘリオトロンE装置における設置光学系の空間分 解能を導く.Fig.5は磁力線ピッチ角に対するビーム軸に



Fig. 5 Estimate of the spatial resolution for several fluctuation wave numbers in the experimental situation.

沿った空間位置平均半径をプロットし,代表的な揺動の 波数 K=0.2~1.2 [mm<sup>-1</sup>]について見積もったものであ る.例として選択角度を0,±40 ℃設定した場合の波数 0.4 に対する観測領域を記した.中心部(ピッチ角0°)で は平均半径が0.6 より内部を,エッジ部(ピッチ角40°) では0.7より外部をみており,空間的に分離されている. ただし,より長波長になると完全に分離することが困難 になる.

空間分解能向上は,スリット幅の最小化(観測角度を 絞る),および位相プレートへの集光光学系の焦点距離を 大きくする(回折光間距離の拡大)ことにより実現が可 能である.スリット幅理想値はビーム半径の2倍 ( $d^* = 2$ )であるが,現状,磁場通電による振動等の影響 のため, $d^* = 4.5$ 倍程度まで拡大して計測している.

### 32 角度分解能の実験的検証

角度分解能の理論的な定義は,「回折光中心がスリットで切られること」であったが,これは,もし正負の回 折光が十分に分離されたガウス分布であるなら,「スリ ットで切られて強度が半分になる」ことと等価である. そこで電子密度揺動を模擬できる超音波発振器をポート 直下に設置して角度分解能の測定を行った.超音波の周 波数は25,40 kHz であり,これはそれぞれ波数0.46,0.74 mm<sup>-1</sup>に相当する.計測された値と理論的予測との比較 を Fig.6 に示す.計測は理論的計算とよく一致してお り,実際の実験条件に理論的見積もりが使えることを確 証している.

### 3.3 プラズマ放電への適用と線積分計測との比較

この節では,LPC法をヘリオトロンEプラズマ放電に 適用した結果について述べる.

代表的な  $K - \Omega/2\pi$  スペクトルを Fig.7 に示す.等高線 は 3 dB おきに引いてあり,正,負の周波数はそれぞれ トーラスの内側,外側への伝搬に相当する.等高線に見



Fig. 6 Quantitative verification of the capability of resolving diffraction directions. Ultrasonic waves simulate monochromatic density fluctuation in plasmas.



Fig. 7 Spatially resolved S(k, f) spectra by comparing that obtained using the conventional line of sight LPC method.

られる尾根線は揺動の分散関係を表しており,その傾き より位相速度が求まる.r/aの正負はそれぞれポロイダ ル断面の上半分,下半分に相当する.ラマン・ナス領域 では,ビーム軸を横切る揺動成分を検出するため,上下 部を狙った領域ではおもにポロイダル波数( $K_{\theta}$ )を,中心 を狙った領域ではポロイダル波数と径方向波数( $K_r$ )の 両方を検出する.磁場配位を考慮すると,r/a > 0かつ  $\Omega > 0$ ,およびr/a < 0かつ $\Omega < 0$ の領域が電子反磁性方 向の伝搬を,r/a > 0かつ $\Omega < 0$ の領域が電子反磁性方 向の伝搬を,r/a > 0かつ $\Omega < 0$ ,および,r/a < 0かつ  $\Omega > 0$ の領域がイオン反磁性方向の伝搬を表す.中心のス ペクトルでは,上下の領域を同時に測定してしまうた め,ポロイダル方向に伝搬する揺動( $K_{\theta}$ )がある場合は径 周波数の正負対称に現われ,径方向の揺動成分( $K_r$ )に重 なって計測される.

従来の線積分によるスペクトルは Fig. 7 (a)である.このスペクトルの広がりの原因は本計測法によって,イオン反磁性方向に伝搬する上下の揺動 Fig. 7 (b,d)と,中心部のインコヒーレントな低周波揺動成分 Fig. 7 (c)とに分離して議論することが可能となることがわかる.概して

- (1)上下に観測され,中心に見えないものは周辺部のポロ イダルモードである,
- (2)中心・端両方に観測されるモードは内部(空間分離できない領域)に存在するポロイダルモードである,
   (3)中心に伝搬するモードが存在し,周辺になければ,中

心部のポロイダルモードかあるいは径方向に伝搬する モードである,

と言えるが,本研究において<sup>(3)</sup>に相当する揺動は観測 されていない.

### 4. ヘリオトロン E における密度揺動計測

本節では、レーザー位相差法をヘリオトロン E 装置に 適用し、測定した結果を示す.一連の実験は ECH と NBI の複合加熱である.条件の異なる2種類の放電における 結果を述べる.LPC法で検出される中心を狙ったコード での揺動レベルは観測空間領域(=空間分解能)Z<sub>res</sub>(K) 内の積分であり、揺動の存在領域の長さとの対応は必ず しも明確ではない.したがって、イメージングの特徴を 活かしたスペクトル形状に重点を置いた解析を行う.

4.1 条件1:密度分布の変化が小さく,電子温度が上昇 する放電

この実験条件における特徴は

- ・低パワー NBI (0.75 MW) + 広域加熱 ECH 重畳 (450 kW)
- ・NBI フェーズによる密度のホロウ分布

.

・ECH 重畳で全空間領域にわたる電子温度の上昇

である ( Fig. 8 )

Fig.9 に揺動の周波数,波数のスペクトル*S*(*k*,*f*) を示す.各成分のパワーに対し,3 dB 間隔の等高線プロットをしている.領域は*Z*re(*r*/*a* < -0.6; *k* = 0.4)で NBI入射前は複数の低周波揺動が混在しているようにも見えるが,明確な伝搬するポロイダルモードは存在していない.NBIを入射すると,双方向に伝搬する波動が観測された.レベルの高い尾根(実線)1,500 m/s の位相速度を



Fig. 8 Change of the density(a) and the electron temperature(b) profiles by ECH superposing onto the NBI plasmas. Change of the density profile is small and only the electron temperature goes higher.



Fig. 9 S(k,f) spectra for  $Z_{res}(r/a < 0.6; k = 0.4)$ . (a) Before NBI and (b) NBI phases.



Fig. 10 Temporal evolution of (a) phase velocities of electron and ion branches and (b) electron ( $T_e(ECE)$ ) and ion ( $T_i$ (NPA)) temperatures over a period including 2nd ECH phase.

持ちイオン反磁性方向に伝搬する波動(イオンブラン チ)を表す.レベルの低い尾根(破線)は電子ブランチ を表し,その位相速度は約5,000 m/s である.上部のスペ クトルにも同様のブランチが対称にあらわれるが,中心 部 $Z_{res}$ (|r/a| < 0.6; k = 0.4)では存在せず,周辺部のポ ロイダルモードであると推定される.

ECH 重畳を行うと,これら,上下部の尾根線の傾きが 変化していることが観測される.低周波領域には他の低 周波揺動が混在している可能性もあるため,尾根線を明 確に区別できるよう,100 kHz 以上の高周波にのびた部 分に着目して各時刻における位相速度を求め,重畳前後 の経時変化を Fig. 10 に示す.正,負の速度はそれぞれイ オン,電子反磁性方向への伝搬に対応する.ECE  $(r/a \sim 0.5)$ とNPA(中心コード)を用いて計測した Te, Tiの経時変化を比較する(Fig. 10 (b)). 電子, イオン モードの位相速度は ECH 重畳時に同程度イオン反磁性 方向にシフトしており,パルス後重畳前の状態に戻って いる .360 ms 以降の Te の小さな変化は ECH パワーの変 動によるものであるが,その変化にも追従していること が確認できる これは ECH 重畳による径電場の正方向変 化によるドップラーシフトを反映しているものと考えら れる.なお,ECH 重畳による揺動レベルや平均波数の変 化はなく(つまり揺動の特徴は変化しなかった), 電場シ アの変化はあったとしても小さく, 揺動抑制を実現する には至らなかったのであろう.

42条件2:密度勾配を制御する放電

この放電条件の特徴は

- ・高パワー NBI(3.3 MW)+ 局所加熱 ECH 重畳 31 【340 kW)
- ・ボロンコーティング+高パワーNBIによる密度ピーキ ング[32]
- ・中心集光 ECH 重畳による密度平坦化
- である(Fig.11).

空間的な観測領域の典型的値は中心部で $Z_{\text{res}}$  (|r/a| < 0.7; k = 0.3), エッジ部で $Z_{\text{res}}$  (|r/a| > 0.4; k = 0.3)である. 波数 0.3 は,以下の解析において特徴的な波数であるが,r/aが 0.4 から 0.7 付近の領域で,中心およびエッジを狙った領域が重なっており,空間的に分離することができない.

Fig. 12に NBI 入射前のスペクトルを示す.エッジ部  $Z_{res}(|r/a|>0.4; k=0.3) にイオンブランチが観測され$  $るが、中心 <math>Z_{res}(|r/a|<0.7; k=0.3)$ には現われない.こ のイオンブランチはプラズマ周辺部 |r/a|>0.7に存在す ると考えられる.NBI 加熱を始めると、エッジ部に電子 ブランチが成長しはじめる.このとき、中心部のスペク トルにも同傾向のブランチが正負対称に現われるため、 これはイオンブランチより内部に存在する電子ブランチ を観測しているものと考えられる.

Fig. 13 は(a) NBI start phase (310 ms) (b) peaked  $n_e$  phase (355 ms) (c) flat  $n_e$  phase (370 ms) における周波



Fig. 11 Change of the density (a), and the electron and ion temperature (b) profiles by ECH superposing onto the NBI plasmas. Steep density achieved by high power NBI with wall conditioning, is strongly pumped out and flattened by central focussed ECH.



Fig. 12 S(k,f) spectra for the target and just after NBI start phases . Ion branch appears only in the edge region, while electron branch, appeared after NBI heating, is expected to exist in the overlapped region of the bottom and the center.

数のフーリエスペクトルである .peaked ne phase におい て ,100 kHz 付近の周波数スペクトルに ,背景の乱流的ス ペクトルからはっきりと区別できるピークが現われる . それは ECH 重畳により密度分布が平坦化されると消失 する . このピークは電子ブランチに特異的に現われ , イ オンプランチには見られない .

Fig. 13 (d)は中心領域  $Z_{res}(|r/a| < 0.7; k = 0.3)$ における peaked  $n_e$  phase のスペクトルである 正負の周波数両方にピークが現われる.中心領域では,観測領域がポロイダル断面の上下にまたがるため,電子ブランチとイオンプランチが重ねあわされて対称に現われる.したがって,このピークは Fig. 13 (b)の電子ブランチに見られる揺動成分が対称に現われていると考えられる.

この周波数ピークに対応する波数は,*S*(*k*,*f*)よりピー ク付近の周波数について和をとれば求まる.空間16点と いう少ないサンプル点に起因して FFT によるピーク抽 出が困難であったため,時間方向は FFT を,空間方向は 最大エントロピー法を用い,伝搬方向を含めた波数の ピーク抽出を行った(詳細は付録).その結果,この揺動 成分の波数ビークは 0.3 [mm<sup>-1</sup>]であった.

Fig. 14 にいくつかの小半径位置における ▽*n*eの時間発 展を示す.比較のため,100~130 kHz 帯の揺動振幅(rms



Fig. 13 Frequency spectra. In the peaked density phase, the quasi-linear-mode-like peak in electron branch is observed. The frequency peak in the central region is also in the electron branch appeared by observing both top and bottom regions.



Fig. 14 Temporal evolution of (a) the density gradient at several minor radii, (b) the rms value of fluctuations for 100-130 kHz for electron branch and (c) for ion branch.

値)の時間発展を ECH 重畳有無の場合について示す. r/a が 0.5 付近では、 $\nabla n_e$ の減少は rms 値の減少とおよそ 同じ時間であり、r/a が大きい領域に向かうに従い、勾配 の変化に時間遅れが生じる.r/a が 0.8 になると、時間遅 れは約 10 ms にもなる.したがって、揺動の振舞いはプ ラズマ内部の密度勾配と相関があると言える.そこは、 波数 0.3 [mm<sup>-1</sup>]に対応するエッジと中心との観測でオー バーラップする領域  $0.4 \le r/a \le 0.7$  であり、電子ブラン チの存在領域であるとの推測に矛盾しない.

この揺動成分は密度勾配に呼応し,線形的性質をもつ ようであるが,周波数スペクトルからもわかるよう,全 体の揺動レベルの中でこの成分の占める割合はごくわず かで,大部分は背景の乱流スペクトルである.したがっ て,この成分の変化が閉じ込めに与える影響はほとんど ないと考えられるが(というより,現状の計測精度にお いて,閉じ込めはこの成分以外のものに支配されてい る),波数計測により,電子反磁性方向とイオン反磁性方 向に伝搬するものがまったく異なる振る舞いをすること が示される.

### 5.まとめ

本論文では,レーザー位相差法,および本手法による 空間分布計測法を適用する際の必要となる原理,システ ム構成と評価,測定例について述べた.結像光学系の採 用,波数計測により揺動の伝搬方向を考慮した揺動スペ クトルの推定が可能であるところに特徴がある.また従 来線積分計測であったのに対し,シア磁場の利用で空間 的に分離することが可能となったため,ビーム軸に垂直 に観測されるコヒーレント揺動はほとんどがエッジ部あ るいは密度勾配強い領域のポロイダル方向の伝搬である ことが観測された.さらに,線積分計測では不可能であ った,イオン反磁性方向,電子反磁性方向伝搬の揺動成 分を分離して議論することが可能であることを示した. いまのところ本手法で径方向伝搬のコヒーレント揺動は 観測されていない.

本計測法で直接測定できる空間分解能には限界がある ので,要求される揺動の特性に対する計測としては,空 間分解能に優れる計測手法との併用が望ましい.この観 点から見ると,シングルパス光学系で組めること,近年 干渉計による電子密度等の計測法として開発・適用が進 んでいる CW CO<sub>2</sub>レーザーを使用できることのメリッ トは少なくない(干渉計光学系の一部改良でシステム構 築ができるであろう).

本研究を遂行するにあたり,ご指導いただいた九州大 学村岡克則教授に深く感謝いたします.また,測定に際 し京都大学へリオトロンにて共同研究上のお世話,実験 の手ほどき,ご助言をいただいた近藤克己教授,大引得 広センター長を始め,ヘリオトロングループの教官,技 官の方々に感謝いたします.

### 付録 揺動スペクトルの解析手法(FFT MEM)

本システムで検出される信号は,検出器チャンネルご との時系列データである.そこで,時間-空間の二次元 高速フーリエ変換(2D-FFT)による手法が第一の選択と なる.ただし,実際の光学系では空間方向のチャンネル 数は有限であり,多くの場合16チャンネル程度であろ う.そこで,少ないデータ数のスペクトル解析として, 最大エントロピー法(MEM)が候補となる[33 34].た だし,MEM では位相の情報が消失するため,単純に2次 元で用いた時に揺動の伝搬方向を特定することができな い(伝搬方向の正負が対称に重なって見える).したがっ て,2D-MEM には新たなアルゴリズムを構築する必要が あり,実際に進められているが,著者らは,伝搬方向を あらかじめ FFT で分離しておき,時間方向に FFT,空

門

間方向に MEM (以下 FFT MEM)を採用した.以下こ の方法の特徴を述べる[24].

今の場合,FFTを用いる最大の問題は,空間点不足による波数分解能の制限である.従来著者らがとってきた方法は,時間軸方向には256点,空間16chの生信号を計測し,空間については0のダミーデータを加えて64点にスムージンクする手法である.しかしこの方法では分解能の向上はない.それに対し,MEMを用いると,求めたスペクトル連続関数の表示間隔を小さくとることのみによって実現されるので,FFTでは見えなかったピークを抽出することが可能となる.ただし,ピーク値の線形性は保証されない.そこで,ピーク抽出のメリットと線形性とのトレードオフということになる.以下の検討では,実験条件に合わせて,周波数f,波数kのスケールを, f<314 [kHz]およびk<1.3 [mm<sup>-1</sup>]に設定した.FFTの場合,実験同様 Hamming 窓で端点を滑らかにしている.

Fig. A は時間方向のシミュレーションである.テスト 関数として,同一振幅の100,107,250 kHz なる3つの 正弦波を重ね合わせ,それを8 bitの符号つき整数に離散 化して用いた.Fig. A (a)は初期データ数と同様のデータ 数で,Fig. A (b)は初期データの4倍のデータ数で表現し た.表示データ数の拡張はFFTについては0のダミー データを加えることによって,MEMでは求めた連続関 数の表示間隔を小さくとることによって実現される.図 から明らかなよう,周波数分解の程度はMEMとFFT に大差はなく,かえって MEM の弱点である線形性の欠 如のほうが問題に思える.

Fig. B は波数,すなわち16点のデータについて比較した結果である.テスト関数として,同一振幅の0.35,0.7,0.8 mm<sup>-1</sup>なる3つの正弦波の重ね合わせを用いた.Fig. A 同様,Fig. B (b)については,初期データの4倍のデータ数すなわち64点で表現した.この場合,FFTでは0.1 mm<sup>-1</sup>の差を分解することができず,2つの正弦波が重なって表示されてしまう.64点に増やした場合でも,分解能の向上にはならない.対して MEM では3つのピークを抽出しており,16 ch という限られた検出器素子数では MEM の優位性がうかがわれる.線形性の欠如は,FFT の結果を逸脱しないことと,多数積算平均とで補って用いる.

以上より,周波数方向はFFTを用いて,波数方向に MEMを用いるのが望ましいと考えられる.ここで問題 となるのが,MEMによる位相情報の欠如である.FFT の場合,フーリエ展開する際の基底関数の位相因子 (*kx*-2*πft*)において*k*と*f*の積の符号により伝搬方向



Fig. A Comparison of FFT and MEM analysis for 256 point data, namely frequency spectra.



Fig. B Comparison of FFT and MEM analysis for 16 point data, namely wavenumber spectra.





を決定することができるが, MEM では位相情報が消え るため, 伝搬方向の分離ができない.そこで, 以下の手 続きを経た.その模式図を Fig.C に示す.



Fig. D Comparison of 2D-FFT and FFT-MEM spectra for plasma discharges.

(1)得られた空間方向16点,時間方向256点のデータ列(a) に対して時間-空間方向の二次元 FFT を用いると,(b) のような原点対称の伝搬方向の分離された波数-周波数 スペクトルが求められる.ただし,窓関数は時間方向に のみかける.

(2)(b)のうち対称な半分のデータを0にしたデータ列(c) に対して波数方向に逆 FFT を用い, f = 0を中心とし て,周波数が正と負の領域においてそれぞれ異なる伝搬 方向の成分のみ抽出分離された周波数スペクトルが空間 方向16点について求められる(d).

 (3)この状態で,空間方向に MEM を用いると,伝搬方向の分離された波数(MEM)-周波数(FFT)スペクトル S(k,f)が得らる.

従来の 2D-FFT による解析結果と同一データを用いた FFT MEM による結果を比較したものが Fig. D であ る.線形性の欠如からくる等高線内部の構造がやや荒く なる現象があるが,スペクトル自体はシャープになる. 現在のところ,波数ピーク抽出以外に本格的な計測デー タに対する適用は見送っているが,今後は本手法によ り,FFT では観測されなかった揺動プランチが観測され るようになる可能性も大きいと期待される.

### 参考文献

- [ 1 ] P.C. Liewer, Nucl. Fusion 25, 543 (1985).
- [2] A.J. Wootton, B.A. Carreras, H. Matsumoto, K. McGulre, W.A. Peebles, Ch.P. Ritz, P.W. Terry and S.J. Zweben, Phys. Fluids B 2, 2879 (1990).
- [ 3 ] J.D. Callen, Phys. Fluids B 4, 2142 (1992).
- [4] A.J. Wootton, TRANSPORT & CONFINEMENT IN TROI-DAL DEVICES, 2nd Workshop on Magnetic Confinment Fusion, Santander, Spain, 2-6 July 1990, edited by CALEJALERE & BCARRERAS (Adam Hilger,

1992) ISBN 0-7503-0184-8.

- [ 5 ] K. Itoh and S.-I. Itoh, Plasma Phys. Control. Fusion 38, 1 (1996).
- [ 6 ] H. Biglari, P.H. Diamond and P.W. Terry, Phys. Fluids B 2, 1 (1990).
- [7] H. Biglari, P.H. Diamond, Y.-B. Kim, B.A. Carreras, V.E. Lynch, F.L. Hinton, G.M. Staebler, R.E. Walts, C. P. Rits, H. Lin. T.L. Rhodes, A.J. Wootton, P.W. Terry and L. Garcia, IAEA-CN-53/D-III-5, 191 (1990).
- [8] H. Weisen, Plasma Phys. Control. Fusion 28, 1147 (1986).
- [ 9 ] H. Weisen, Rev. Sci. Instrum. 59, 1544 (1988).
- [ 10 ] K. Matsuo, K. Tanaka, K. Muraoka, and M. Akazaki, Jpn. J. Appl. Phys. 30, 1102 (1991).
- [11] K. Tanaka, K. Matsuo, S. Koda, M. Bowden, K. Muraoka, K. Kondo, T. Furukawa, F. sano, H. Zushi, T. Mizuuchi,
   S. Besshou, H. Okada, K. Nagasaki, M. Wakatani, T. Obiki and S. Sudo, Jpn. J. Appl. Phys. 62, 3092 (1993).
- [ 12 ] S. Coda, M. Porkolab and T.N. Carlstrom, Rev. Sci. Instrum. 63, 4974 (1992).
- [ 13 ] S. Coda, M. Porkolab, K.H. Burrell and T.N. Carlstrom, Proc. 20th EPS Conf. On Contr. Fusion and Plasma Physics, Lisbon, Portugal, 1993 (European Physical Society, Petit-Lancy, Switzerland), Vol. 17C, Part III, p.1179.
- [14] R. Chatterjee, G.A. Hallock and M.L. Gartman, Rev. Sci. Instrum. 66, 457 (1995).
- [ 15 ] R. Chatterjee, G.A. Hallock and A.J. Wootton, Phys. Rev. Lett. 82, 2876 (1999).
- [ 16 ] G. Ahuang, W. Liu, C. Yu, T. Lai, K. Zhai, C. Wang, Y. Wen and C. Wang, *Abstract for 7th International Toki Conf. on Plasma Physics and Controlled Nucl. Fusion*, Toki, Japan (1995) C12 P1-9, p.86.
- [ 17 ] S. Kado, T. Irie, K. Muraoka, K. Matsuo, K. Tanaka, K. Kondo, F. Sano and T. Obiki, Jpn. J. Appl. Phys. 34, 6492 (1995).
- [ 18 ] S. Kado, H. Nakatake, K. Muraoka, K. Kondo, F. Sano, T. Mizuuchi, S. Besshou, H. Okada, K. Nagasaki and T. Obiki, Fusion Eng. Des. 34-35, 415 (1997).
- [ 19 ] S. Kado, H. Nakatake, K. Muraoka, K. Kondo, F. Sano, T. Mizuuchi, S. Besshou, H. Okada, K. Nagasaki, H. Funaba, T. Hamada, K. Ida, M. Wakatani and T. Obiki, J. Phys. Soc. Japan 65, 3434(1996).
- [20] 瀬川 毅:修士論文 九州大学総合理工学研究科 (1993).
- [21] 村上信高:修士論文 九州大学総合理工学研究科 (1994).
- [22]入江 努:修士論文 九州大学総合理工学研究科 (1995).
- [23]門 信一郎:博士学位論文 九州大学総合理工学研 究科 (1997).
- [24] 中武広志:修士論文 九州大学総合理工学研究科

(1996).

- [25] 松尾敬二,伊崎弘一:プラズマ・核融合学会誌 73, 992 (1997).
- [26] W.R. Klein and B.D. Cook, IEEE Trans. on Sonics and Ultrasonics SU-14, 123 (1967).
- [ 27 ] E.J. Doyle and D.E. Evans: Rev. Sci. Instrum. 59, 1574. (1988).
- [28] S.J. Levinson, J.M. Beall, E.J. Powers and R.D. Bengtson, Nucl. Fusion 24, 527 (1984).
- [29] S.J. Zweben and S.S. Medley, Phys. Fluid B 1, 2058

(1989).

- [ 30 ] A. Truc, A. Ouemeneur, P. Hennequin, D. Gresillon and F. Gervais, Rev. Sci. Instrum. 63, 3716 (1992).
- [31] K. Nagasaki et al., Fusion Technol. 32, 287 (1997).
- [ 32 ] K. Ida et al., Phys. Rev. Lett. 76, 1268 (1996).
- [33] 中溝高好:信号解析とシステム同定(コロナ 社,1988).
- [34]秋月影雄,松山泰夫,吉江修共著:C言語ディジタル 信号処理(培風館,1989).